(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-309353

(P2002-309353A)

(43)公開日 平成14年10月23日(2002.10.23)

(51) Int.Cl.'		設別記号		FΙ				テーマコート*(参考)		
C 2 2 C	38/00	303		C 2	2 C	38/00		303S	5 D 0 3 3	
	19/07					19/07		С	5 D 0 9 3	
G11B	5/127			G 1	1 B	5/127		F	5 E O 4 9	
	5/31					5/31		С		
								D		
			審查請求	未請求	請习	ママック 8	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く	
(21) 出願番号		特顧2001-116021(P2001-116021)		(71) 出題人 000005223						
						富士選	株式会	社		
(22)出廢日		平成13年4月13日(2001.4.13)				神奈川	県川崎	市中原区上小	田中4丁目1番	
						1号				
			•	(72)	発明	替 池田	正二			
				神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番						
						1号	富士通	株式会社内		
				(72)	発明和	首 田河	育也			
						神奈川	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番			
						1号	富士通	株式会社内		
				(74)	代理》	ሊ 10007	0150			
						弁理士	伊東	忠彦		
									最終頁に続く	

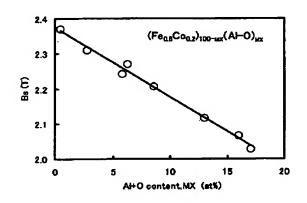
(54) 【発明の名称】 軟磁性膜及びこれを用いる記録用の磁気ヘッド

(57)【要約】

【課題】 高い飽和磁束密度Bsを備え、かつ成膜直後 或いは低い熱処理後の状態において好ましい軟磁気特性 を示す軟磁性材料を提供する。

【解決手段】 Fe、Co、金属元素M及び酸素Oを含んで(Fe₁- $_a$ Co $_a$) $_x$ M $_y$ O $_z$ の組成式を有し、金属元素Mは、Al、B、Ga、Si、Ge、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Rh、Ru、Ni、Pd及びPtからなる群から選択された1つ又はこれらよりなる合金である。前配組成式は、 $a=0.05\sim0.65$ 、 $y=0.2\sim9$ at%、 $z=1\sim12$ at%、 $y+z\leq15$ at%、かつx=(100-y-z) at%を満たす。結晶組織は、結晶粒径50nmを越えないbcc相を主相として、該bcc相中に前記金属元素Mと前配酸素Oとが固溶している。

実施例の軟磁性膜における飽和磁束密度 Bsと (AI+O) 含有量MXとの関係について示した図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 Fe、Co、金属元素M及び酸素Oを含んで(Fe_{1-a}Co_a)_xM_yO_xの組成式を有し、前記金属元素Mは、Al、B、Ga、Si、Ge、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Rh、Ru、Ni、Pd及びPtからなる群から選択された1つ又はこれらよりなる合金であり、

前記組成式は、下記条件、

 $a = 0.05 \sim 0.65$

 $y=0.2\sim9$ at%、 $z=1\sim12$ at%、かつy+ 10 $z\le15$ at%、

x = (100 - y - z) a t % を 満たし、

結晶組織は、結晶粒径50ヵmを越えないbcc相を主相として、該bcc相中に前記金属元素Mと前記酸素〇とが固溶している、ことを特徴とする軟磁性膜。

【請求項2】 請求項1 に記載の軟磁性膜において、 成膜したときに一軸磁気異方性を備えている、ことを特 徴とする軟磁性膜。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の軟磁性膜において

成膜した後に300℃未満の熱処理で保磁力を減少させる、ことを特徴とする軟磁性膜。

【請求項4】 請求項2又は3に記載の軟磁性膜において、

当該軟磁性膜が異方的な微細組織を有している、ことを 特徴とする軟磁性膜。

【請求項5】 請求項4に記載の軟磁性膜において、前記微細組織は、長径LD、短径SDとしたときに、LDが50nm未満、かつ(LD/SD)>1の関係を満たす、ことを特徴とする軟磁性膜。

【請求項6】 請求項1から5のいずれかに記載の軟磁性膜において、

当該軟磁性膜の電気比抵抗が50μΩcmを越えない、 ことを特徴とする軟磁性膜。

【請求項7】 請求項1から6のいずれかに記載の軟磁性膜と、該軟磁性膜の上部及び/又は下部に異なる磁性膜を積層して複合化した、ことを特徴とする軟磁性膜。

【請求項8】 請求項1から7のいずれかに記載の軟磁性膜を記録へッドの磁極全体或いはギャッブ近傍の磁極先端部に用いた、ことを特徴とする記録用の磁気へッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ハードディスク等の磁気記録媒体に対して、磁気記録を行うインダクティブ(誘導)型ヘッドに好適に用いることができる磁性材料に関する。特に、高飽和磁束密度を有すると共に好適な軟磁性や磁気異方性を備え、さらに熱的安定性や耐腐蝕性等の点でも優れている軟磁性膜に関する。

[0002]

2

【従来の技術】磁気記録媒体の高記録密度化に伴い媒体内の磁性層の保磁力は増加している。そのため、磁気ディスク装置に用いられる記録用のインダクティブヘッドの磁性材料には記録を書込むための磁界(書込み磁界)を高めるために、高飽和磁束密度を有数することが要求される。従来からインダクティブヘッドの磁極はメッキ法で形成されたNis。Cos。、NiasFess等のパーマロイが広く用いられており、その飽和磁束密度Bsは1~1.6T(テスラ)程度であった。

【0003】また、特開平10-9545号公報においては、CoNiFeにおいて飽和磁束密度Bsを2T近くまで高めた磁極材料が提案されている。しかし、今後さらなる高密度記録化が確実であり、より高い飽和磁束密度Bsを有する磁極材料への要求が益々高まると予想される。

【0004】ところで、高い飽和磁束密度Bsを有する材料として、一般に鉄コバルト(Fe-Co)系の合金が知られているが、2Tを越えるような高い飽和磁束密度Bsとなる組成領域では軟磁性を得ることが極めて困20 難となる。例えば、特開平11-121232号公報においては、種々の金属元素Mと酸素Oとから主に構成されるアモルファス相に、Coと他の強磁性3d遷移金属(Fe、Ni)からなる微結晶相が混在した状態において軟磁性を得る技術が開示されている。

【0005】との軟磁性を得る技術では、ある程度のアモルファス相を生成するために、20at%以上の非磁性元素(上記金属元素Mと酸素O)を添加することが必要であることが示されている。ところが、2T以上の高い飽和磁束密度Bsを得るためには、その逆に非磁性の30添加物はできるだけ抑制しなければならない。

【0006】よって、2T以上の高い飽和磁束密度Bsを有する軟磁性材料を得ることは極めて困難である。

【0007】また、特開平9-115729号公報においては、セラミック相と強磁性超微結晶相からなる軟磁性材料が報告されている。しかし、この場合にも磁気モーメントの小さなセラミック相を有しているために高い飽和磁束密度Bsを得ることは困難である。

【0008】さらに、日本応用磁気学会誌、Vol.24 (2000) P. 691では、成膜中での磁場印加により製作 されたFe-Co-Al-O膜に関して論じられている。これによると、アルミニウムAl及び酸素Oのそれぞれを10at%及び12at%に制限した非磁性元素の希薄となる組成領域においては異方性磁界Hkがゼロとなり、一軸磁気異方性が得られ難くなることが示されている。

【0009】またさらに、特開平10-270246号 公報においては、異方性磁界Hk>200e、比抵抗ρ >50μΩcm、飽和磁束密度Bs>1.6Tを有する 軟磁性膜に関して報告がされている。しかし、比抵抗を 50 50μΩcm以上に高めるためには磁性元素以外の非磁 性元素の含有量を増加させる必要がある。よって、前述 したように飽和磁束密度Bsが減少してしまい、2Tを 越えるような高い飽和磁束密度Bsを得ることは困難と なる。さらに適度な異方性磁界Hkも得られなくなる。 [0010]

【発明が解決しようとする課題】前述したように高い飽 和磁束密度Bs備えると共に高い比抵抗を有し、しかも 適度な軟磁性や異方性磁界Hkを備えた軟磁性膜を形成 するととは極めて困難である。

【0011】ところで、このように厳しい条件が軟磁性 10 膜に課されるのは、記録用の磁気ヘッドに対する厳しい 条件を反映したものである。すなわち、磁気ディスク装 置の高密度記録化に伴い、記録用の磁気ヘッドには上記 のような磁気特性が要求されるからである。

【0012】上記のように軟磁性膜に高い飽和磁束密度 Bsを有することが求められるのは、高密度記録に対応 して磁気記録媒体への書込み磁界を強化するためであ

【0013】また、この軟磁性膜はコイルにより発生さ せた書込み磁界を記録媒体側へ導く磁路となる磁気ヨー 20 クとして構成される場合が多い。この磁気ヨークには高 い比抵抗が求められる。よって、軟磁性膜にも更なる条 件として、高い比抵抗を有することが要求されるのであ

【0014】しかし、近年の著しい記録密度の増加に伴 い、磁極となるヨーク先端部の幅はサブミクロンとなっ てきており、このような形状では磁極先端幅が表皮厚さ 以下となり渦電流による損失も無視できる程度となる。 そのため、ヨーク先端部では比抵抗をさほど高くする必 要がなく、むしろ飽和磁束密度 Bsを大きくすることを 30 優先すべきである。

【0015】なお、このように磁極先端部での比抵抗が 低くなっても、ヨーク全体として高い比抵抗を確保でき るように設計変更して対応できる。

【0016】さらに、記録用のインダクティブヘッドに 読取り用の再生ヘッドを並設した複合型で形成される場 合も多い。この複合型磁気ヘッドで用いる記録用の軟磁 性膜については、上述した条件に加え、さらに製造工程 での熱処理での温度の影響についても考慮することが必 要となる。

【0017】すなわち、インダクティブヘッド用の軟磁 性膜を成膜するときに、再生ヘッドに用いられる磁気抵 抗索子の特性を劣化させないことに配慮する必要があ る。一般に、インダクティブヘッド用の軟磁性膜を成膜 するときに、300℃を越えるような温度で熱処理を行 うと、再生ヘッドの磁気抵抗素子が劣化するとの指摘が

【0018】そのために、インダクティブヘッド用の軟 磁性膜は、その成膜直後から軟磁性を備え300℃程度

で軟磁性が改善されるような磁気特性を有していること が望ましい。

【0019】よって、例えば特開平5-148595号 公報においては、軟磁性膜の軟磁性を改善するために5 00~700℃の熱処理を行っており、GMRのリード (再生) ヘッドと複合化されたライト (インダクティ ブ) ヘッドの磁極材料としては記録読込み特性を劣化さ せてしまうので不適当である。

【0020】なお、ことで使用している薄膜材料は、前 述した特開平11-121232号公報のものと類似の 元素から構成されており、強磁性微結晶相とそれを取り 囲むアモルファス相から結晶組織を構成していると類推 される。このように500~700℃の高温で軟磁性を 改善しようとするのは、強磁性微結晶相とアモルファス 相とからなる準安定相にとの温度に対応する活性化エネ ルギーを加えないと構造緩和・相変化しないためと考え られる。

【0021】以上、説明したところから明らかなように インダクティブヘッドに用いる軟磁性膜には相反するよ うな多くの要求があり、これに対応するのは極めて困難 である。

【0022】本発明は上記のような従来の状況を鑑みて なされたものであり、高い飽和磁束密度Bsを備え、か つ成膜直後或いは低い熱処理後の状態において好ましい 軟磁気特性を示す軟磁性材料を提供することを主な目的 とする。

[0023]

【課題を解決するための手段】上記目的は請求項1に記 載の如く、Fe、Co、金属元素M及び酸素Oを含んで (Fe₁ - Co₂) M, O. の組成式を有し、前記 金属元素Mは、Al、B、Ga、Si、Ge、Y、T i, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, R h、Ru、Ni、Pd及びPtからなる群から選択され た1つ又はこれらよりなる合金であり、前記組成式は、 下記条件、

 $a = 0.05 \sim 0.65$

 $y=0.2 \sim 9 a t \%$ 、 $z=1 \sim 12 a t \%$ 、かつy+ $z \le 15 a t \%$

x = (100 - y - z) a t % を満たし、

結晶組織は、結晶粒径50nmを越えないbcc相を主 相として、該bcc相中に前記金属元素Mと前記酸素O とが固溶している軟磁性膜、により達成される。

【0024】本軟磁性膜は、FeCoを主成分とし、金 属元素MとOを含有する非磁性元素で構成され、この非 磁性元素量を15at%以下とし上記の条件を満たすよ うに形成すると2. 1 Tを越えるような高い飽和磁束密 度Bsを有するので、インダクティブヘッドの書込み磁 界を形成するための好ましい軟磁性膜となる。

【0025】そして、請求項2に記載の如く、請求項1 までは熱的に安定である、或いは300℃以下の熱処理 50 に記載の軟磁性膜において、成膜したときに一軸磁気異 方性を備えている、構成とすることができ、また、請求 項3に記載の如く、請求項1又は2に記載の軟磁性膜に おいて、成膜した後に300℃未満の熱処理で保磁力を 減少させる性質を有した構成とすることもできる。

【0026】本軟磁性膜は、好ましい異方性磁界Hkを有する状態に形成することが可能であり、また成膜直後或いは300℃以下の熱処理を受けても熱的に安定であり、好ましい態様として熱処理を受けると保磁力が低減して軟磁性が改善される。本軟磁性膜は、耐腐蝕性の点からも優れている。

【0027】また、請求項4に記載の如く、請求項2又は3に記載の軟磁性膜において、当該軟磁性膜が異方的な微細組織を有している、構成とすることもできる。

【0028】また、請求項5に記載の如く、請求項4に記載の軟磁性膜において、前記微細組織は、長径LD、短径SDとしたときに、LDが50nm未満、かつ(LD/SD)>1の関係を満たす構成として特定できる。 【0029】本軟磁性膜は成膜から一軸磁気異方性を備

【0029】本駅最性限は成限から一幅機気異万性を備えて形成させることが可能であり、そのために異方的な 微細組織を有する。

【0030】また、請求項6に記載の如く、請求項1か 55のいずれかに記載の軟磁性膜において、当該軟磁性 膜の電気比抵抗が50 $\mu\Omega$ cmを越えないという特徴を 備えていてもよい。

【0031】本軟磁性膜は、従来にない高い飽和磁束密度Bsを示すが電気比抵抗が50μΩcm以下となることを許容する。この点において、比抵抗を得るために飽和磁束密度Bsの低下が生じていた従来の軟磁性膜とは異なる。

【0032】また、請求項7に記載の如く、請求項1か 30 56のいずれかに記載の軟磁性膜と、該軟磁性膜の上部及び/又は下部に異なる磁性膜を積層して複合化した複合膜としてもよい。

【0033】本軟磁性層膜は、単層で用いる場合だけでなく、その上下の少なくとも一方で異種の磁性膜を配置し、好ましい複合型の軟磁性層とすることもできる。

【0034】さらに、請求項8に記載の如く、請求項1から7のいずれかに記載の軟磁性膜を記録ヘッドの磁極全体或いはギャッブ近傍の磁極先端部に用いて記録用の磁気ヘッドを構成すれば、磁気記録媒体に対し高密度で40磁気情報を記録することができる。すなわち、磁気ヨークの先端に副磁極を設けるような場合には、その全体を上記軟磁性膜で形成してもよいし、そのギャッブ近傍の磁極先端部を上記軟磁性膜で形成してもよい。

[0035]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 をより詳細に説明する。

【0036】本発明の軟磁性膜は、鉄Fe、コバルトCo、金属元素M及び酸素Oから構成され、(Fe₁₋₄Co₄)_x M_y O_x の組成式で示される。

【0037】前記金属元素Mは、A1、B、Ga、Si、Ge、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Rh、Ru、Ni、Pd及びPtからなる群から選択された1つ又はこれらよりなる合金とすることができる。

【0038】上記組成式中のa及びx、y、zは下記のような範囲にある。

 $[0039]a=0.05\sim0.65$

y=0. 2~9 a t%、 z=1~1 2 a t%、かつy+ 10 $z \le 15$ a t%

x = (100 - y - z) a t%

このように特定される軟磁性膜は、その結晶組織において結晶粒径50nmを越えないbcc相を主相として、該bcc相中に前記金属元素Mと前記酸素Oとが固溶している状態に形成される。

【0040】そして、この軟磁性膜は2.1 Tを越えるような高い飽和磁束密度Bsを有するといる優れた特質を有すると共に、後述するようにインダクティブヘッドに用いる軟磁性膜として好適は磁気特性をも備える。

20 【0041】まず、本発明の軟磁性膜が上記組成式で特定されることの根拠を示す。

【0042】本願発明者等の研究により、主骨格のFe $_1$ - $_1$ Co $_1$ Co $_2$ Co $_2$ Co $_3$ Co $_4$ Co $_5$

30 【0043】また、金属元素Mの量が0.2 a t %未 満、酸素Oの量が1 a t %未満となると、磁気異方性の 制御が困難となり、耐腐蝕性にも影響が出ることが確認 された。

【0044】以下、さらに本発明の軟磁性膜として金属元素MとしてAlを用いた場合の実施例を示して、その特徴を明らかとする。

【0045】実施例の軟磁性膜は、Feo.aCo
c.2粉末(at%)と、M-OとしてAl2Os粉末
とを焼結成形した合金ターゲットを用い、アルゴンガス
(Ar)のみの導入により、図1に示すような公転成膜
を行うRFマグネトロンスパッタ装置により成膜した。
合金ターゲット中のAl2Os組成は1~10at%で
調整した。投入電源は3~9w/cm²とし、スパッタ
時の圧力は0.2~0.9Pa、アルゴンガス流量は5
Osccmとした。

【0046】図1のRFマグネトロンスパッタ装置では、基板1が公転しながらシールド3に設けられた開孔4の下を周期的に通過する。その際にターゲット2から叩き出された材料が基板1上に薄膜状に形成される。

50 【0047】上記FeCo磁性粉末についてはCo原子

比aをa=0.05~0.65まで変化させた場合つい てほぼ同様の結果が得られることを確認した。また、も う1つのターゲットA12O。について、これ以外の前 述したA1以外の酸素Oとの金属酸化物(M-O)と焼 結成形させた合金を用いた場合ついてもほぼ同様の結果 が得られるととを確認している。

【0048】さらに、FeCoM合金ターゲットをAr +O2 混合ガス中で反応性スパッタとした場合、FeC o合金ターゲット上に酸化物チップを配置した複合ター ゲットを用いた場合についてもほぼ同様の結果を得るこ 10 とができる。

【0049】次に、水冷基板上に成膜させた場合の本軟 磁性 (FeCoA1〇) 膜について下記に示す。

【0050】ととで、磁気特性の測定には振動試料型磁 力計 (VSM: Digital Measurement systems; Model 1 660) 並びにB-Hループトレーサ (shb B-H curve tra cer109) を使用し、電気抵抗は直流四端子法により測定 した。

【0051】構造解析はCu-Ka線を用いてX線回析 XRD (理学電機 RINT-1000) により行った。成分分 析は、エネルギ分散型X線装置(EDS:oxford 社 製)及び電子ブローブマイクロアナライザ(EPMA: 日本電子JXA-6900) により行った。膜の結晶組成は 透過型電子顕微鏡 (TEM:日本電子 JEM-2000E X)を用いて観察した。また、粒子内及び粒界の組成の 定性分析にはエネルギー分散X線分析EDSを用い、こ のときの電子ビーム径は約3 nm φ である。

【0052】図2は、本軟磁性膜((Fe₁₋ C o_{x}) A_{1} , O_{x} (a = 0.2, x = 100 - y-MXとの関係について示した図である。この図2よりに 飽和磁束密度Bsの(Al+O)含有量MXに対する依 存性が確認できる。但し、MXは上記組成式における (y+z) である。

【0053】図2に示すように、飽和磁東密度Bsは (Al+O) 含有量MXが15 a t%を越えると2.1 T以下となってしまう。よって、軟磁性膜中での(A1 +0)含有量MXは15at%を越えないように形成す ることが必要であることが確認できる。

【0054】また、図3は上記軟磁性膜における比抵抗 40 ρと(Al+O)含有量MXとの関係について示した図 である。この図3により比抵抗 ρ の(A1+O)含有量 MXに対する依存性を確認することができる。

【0055】図3に示すように、比抵抗ρは(A1+ O) 含有量MXが15at%より低いと50μQcmよ り低い値を取るようになる。本軟磁性膜は従来の軟磁性 膜のように高抵抗を得ることを目的に設計しておらず、 高い飽和磁束密度Bsを得ることを優先としている。よ って、比抵抗ρが50μΩcm未満となることを許容す る。

【0056】ところで、Alの添加は、酸素Oの添加よ りも飽和磁束密度Bsを低下させる傾向が強い。よっ て、Alと酸素Oの最大添加量は異なり、各々9at

【0057】さらに、図4は上記軟磁性膜について磁化 容易軸方向で測定した保磁力Hceと、(A1+O)含 有量MXとの関係を示している。

%、12at%程度とすることが好ましい。

【0058】図4によると、A1と酸素Oが無添加であ る膜とした場合においては、保磁力Hce=600e程 度と大きな値となる。しかし、Alと酸素Oを添加する とHce=100e程度まで低減される。

【0059】よって、A1と酸素Oの添加が本軟磁性膜 の軟磁性を改善することに寄与していることが確認でき る。

【0060】本発明者等による検討によると、本軟磁性 膜において軟磁性の改善を得るために必要なAlと酸素 Oの添加量は、各々0.2at%、1at%程度であ

【0061】つぎに、図5は本軟磁性膜を成膜した直 後、及び220℃で熱処理した後のFe,,,,Co 1 a . a A l o . e O a . a の組成を有する軟磁性膜を 試作して、磁化困難軸方向と磁化容易軸方向で測定され た磁化曲線を示した図である。

【0062】図5(A)は成膜直後の場合、図5(B) は220℃で熱処理した場合を示している。また、各図 において磁化困難軸方向の場合をHA、磁化容易軸方向 の場合をEAで示している。

【0063】図5により、本軟磁性膜は300℃未満の 熱処理により軟磁性が改善されることが確認できる。磁 z))における飽和磁束密度Bsと(Al+O)含有量 30 化容易軸方向EAの場合には保磁力Hceが約15Oe から約70 eに減少している。磁化容易軸方向HAの場 合についても保磁力Hchが約4〇eから約1.3〇e に減少している。なお、異方性磁界Hkは500eから 400eとなった。

> 【0064】そして、飽和磁束密度Bsに関しては成膜 時が図5(A)に示すように2.32Tであり、熱処理 後は図5(B)に示すように2.35Tとなった。よっ て、熱処理を受けても飽和磁束密度Bsは維持或いは若 干増加するが殆ど変化がない。

【0065】本軟磁性膜に対して約300℃までの熱処 理を行ったところ同様の結果を得た。すなわち、本軟磁 性膜は300℃までの熱的安定性を有していることを確 認できる。

【0066】本実施例で示す軟磁性膜は単層で用いると とも有効であるが、さらに他の磁性材料と組合せて用い ることも勿論可能である。さらに、他の磁性膜と積層し て複合膜構造とした場合について説明する。

【0067】図6は、本軟磁性膜を単層とした場合と、 この軟磁性膜を含む積層膜とした場合について、磁化容 50 易軸方向での保磁力Hceを比較して示した図である。

【0068】図6において、上から順に、①及び②は単 層の軟磁性膜について示している。◎の単層軟磁性膜は 前記図5の(A)、2の単層軟磁性膜は前記図5の (B) に対応したものである。

【0069】③は本軟磁性膜の上部にパーマロイNiF eをメッキして積層膜とした場合である。この図につい ては成膜直後及び220℃で熱処理後した場合の各々に ついて示している。

【0070】④は本軟磁性膜の下部に、スパッタリング 等で形成したパーマロイNiFeを用い積層膜とした場 10 合、5はQに対してパーマロイNiFeの組成を変更し た場合、さらにGは本軟磁性膜の上部及び下部にパーマ ロイNiFeを設けた場合である。

【0071】図6に示すように、パーマロイNiFe膜 を本軟磁性膜の上部又は下部、或いは上下部の双方に配 置した複合膜では保磁力Hceの減少が得られ、軟磁性 を改善できることが確認できる。

【0072】さらに、単層について示した①と②の場合 と同様に、3のように積層した場合でも300℃未満の 低温での熱処理で軟磁性がさらに改善することも分か る。

【0073】ととで用いたパーマロイの他、例えばCo ZrNb, CoNiFe, FeAlSi, CoFeB, FeAlO等の軟磁性膜を用いても同様に軟磁性を改善 するととができる。

【0074】このような軟磁性の改善は下地層に依存し た本軟磁性膜(FeCoAlO)の結晶配向性の変化 や、異種磁性層間の磁気的相互作用によること等が要因 として考えられる。結晶配向性の観点からは下地層にT i、Ta、Cr等を用いた場合にも同様に軟磁性の改善30 が確認できた。

【0075】図7は、0.01NのKC1溶液を用いた アノード分極曲線を示しており、Fes。Cos。の2 元合金の自然電位RP=-270mVvsSEC、孔食 電位PP=0mVvsSEC付近であるのに対し、本軟 磁性膜(Fe, 1. 7 Cols. 5 Al

vsSEC、孔食電位PP=±400mVvsSEC程 度となり良好な耐腐蝕性が示されている。

545号公報等に開示され従来においては比較的耐腐蝕 性が高いとされるCoNiFeメッキ膜についてのアノ ード分曲線を示している。しかし、この膜よりも本軟磁 性膜が耐食性に優れていることが確認できる。

【0077】さらに、図8には上記実施例の軟磁性膜 (Fe₇, 7 Co₁, 5 Alo, 6 O₂, 2) OT EM像を示した。結晶粒径は約50nm以下となってお り、X線回析の結果ではbcc相に対応する回析ピーク が観測された。

【0078】また、図9はこの軟磁性膜の結晶相と粒界 50 書込む。このようなヘッド10の書き込みギャップ部、

10

の組成を電子ビーム径3nmφにおいてEDSにより測 定した組成分析結果である。図9(A)は粒内につい て、図9(B)は粒界について示している。これらの図 から明らかなように結晶粒内においてもAlと酸素Oに 対応するピークが検出され、結晶相内にもAlと酸素O が固溶していることが確認できる。このような結晶相へ のA1及び酸素Oの固溶状態がFeCoによる2元合金 よりも自然電位RPを高めるように影響していると推測 できる。

【0079】さらに、図10は磁場を印加せずに成膜し た本軟磁性膜を拡大して示したTEM像である。この図 から結晶粒は異方的な結晶形状(長径LD/短径SD> 1)を有しており、かつその結晶粒の長径しD方向が紙 面幅に沿って平均に配向した異方的な微結晶組織を有し ていることが確認できる。なお、本軟磁性膜では長径し Dは50nm以下である。

【0080】図11は本軟磁性膜の応力の及び異方性磁 界Hkを示したものであり、応力はスパッタリング時の 圧力に強く依存している。また、圧力低下に対応して異 20 方性磁界 H k は相対的に減少することが分かる。このこ とから、応力に伴う磁気弾性が磁気異方性の一要因とし て考えられる。

【0081】しかしながら、これらの膜の磁歪定数は3 0×10⁻ ⁶ 程度でほぼ一定値を示しており、磁気弾性 に伴う異方性エネルギーを3/2λ σ と仮定し、 σ =0 へ外挿しても異方性磁界Hkhはゼロとはならない。よ って、磁気弾性効果に伴う磁気異方性のみでは本軟磁性 膜(FeCoAlO)の一軸磁気異方性は説明できな

【0082】したがって、異方的な結晶粒及び結晶組織 に直接的或いは応力を通じて間接的に膜中に一軸磁気異 方性が付与されているものと推定される。このような推 定はTEM画像による結果とも矛盾しない。

【0083】よって、本軟磁性膜は成膜時から異方的な 微細組織を有している。この異方的な結晶粒及び結晶組 織に直接的或いは応力による磁気弾性効果を通じて間接 的に一軸磁気異方性が成膜時から付与されていると推定 できる。

【0084】以上で詳述したように、本発明の軟磁性膜 【0076】なお、図7中には、例えば特開平10-9 40 は極めて高い飽和磁束密度Bsと適度な異方性磁界Hk を備えると共に、好ましい軟磁性を示す。また、この軟 磁性は再生ヘッドの劣化を招くことのない300℃越え ない低温での熱処理により改善される。よって、インダ クティブヘッドのギャップ端部で磁極用の磁性膜として 用いる等の用途において極めて有用な軟磁性膜となる。 【0085】図12は、記録用のインダクティブヘッド 10の概要を示す図である。このインダクティブヘッド 10では、コイル11に発生させた書込み磁界が磁気ヨ ーク12を介して外部の磁気記録媒体20に磁気情報を

即ち磁気ヨーク12の端部磁極15に本軟磁性膜を用いることで強い書込み磁界を形成することができる。

【0086】よって、高密度の記録媒体20に対応した 高密度での記録が可能となる。なお、図12で磁気ヨー ク12の先端部分を拡大して示したように、下部ヨーク 12-1、下部磁極15-1、ギャップ層25、上部磁 極15-2及び上部ヨーク12-2が積層されている。 【0087】また、図12に示したヘッド10は記録部 のみが示されているが、とれに接して再生ヘッドを並設 すれば複合型の磁気ヘッドとすることができるのは言う 10

【0088】また、上記のように記録用の磁気ヘッドの 磁極端部に用いる軟磁性膜は、単層でもよいし、前述したような積層膜でもよい。そして、このヘッド10はヨーク全体として所定の比抵抗が得られるように設計されているので、端部の磁極として比抵抗の小さい軟磁性膜を用いることによる不都合は生じない。

までもない。

【0089】上記ヘッド10は、薄膜形成技術並びに微細加工技術を利用して、スパッタリング法等で所望の膜を成膜し、レジストを用いて所定の形状にパターニング 20し、不要部をリフトオフ、エッチング、ミリング等により除去することで図12に示すような形状とすることができる。

【0090】図13~図15は上記インダクティブヘッド10の製造工程の一部としてヨーク先端部を形成する工程例について示した図である。

【0091】図13(A)~(D)では、 Al_2O_3 等の基板20上にNiFe, CoNiFe等をメッキして下部用の3-012-1が形成され、この上に下部用の磁極15-1として本軟磁性膜(FeCoMO)がスパ 30ッタリングにより成膜される。この上に例えば Al_2O_3 のギャップ層25が成膜され、さらにその上に上部用の磁極15-2として本軟磁性膜(FeCoMO)がスパッタリングにより成膜される。

【0092】図14(E)、(F)ではレジスト27を 用いて所定形状にパター形成した後、NiFe, CoN iFe等をメッキして上部用のヨーク12-2が形成さ れる。

【0093】図15(G)及び(H)で、レジスト除去、エッチングにより不要部を除去することにより、ヨ 40 ーク12の先端部に磁極15-1及び15-2を軟磁性膜で形成した図12に示すようなヘッド10を得ることができる。

【0094】以上本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。

[0095]

【発明の効果】以上詳述したところから明らかなよう 15 に、本発明による軟磁性は2.1Tを越えるような高い 50 20

飽和磁束密度Bsを有するので、インダクティブヘッド の書込み磁界を形成するための好ましい軟磁性膜となる。

【0096】また、この軟磁性膜は好適な軟磁性や磁気 異方性を備え、さらに熱的安定性や耐腐蝕性等の点でも 優れている。さらに、300℃未満の低温で熱処理を受 けると軟磁性が改善される。よって、再生ヘッドと複合 させた複合型磁気ヘッドに採用する軟磁性膜として好適 である。

0 【0097】この軟磁性膜を磁極先端部に用いて記録へ ッドを構成すれば、磁気記録媒体に対し高密度で磁気情報を記録することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】公転成膜を行うRFマグネトロンスパッタ装置 の例を示した図である。

【図2】実施例の軟磁性膜における飽和磁束密度Bsと(Al+O)含有量MXとの関係について示した図である

【図3】実施例の軟磁性膜における比抵抗ρと(A 1 +) ○ ○ ○ 含有量MXとの関係について示した図である。

【図4】実施例の磁性膜について磁化容易軸方向で測定 した保磁力Hceと、(A1+〇)含有量MXとの関係 を示した図である。

【図5】成膜した直後及び熱処理した後の軟磁性膜について、磁化困難軸方向と磁化容易軸方向で測定された磁化曲線を示した図である。

【図6】軟磁性膜を単層とした場合と、軟磁性膜を含む 積層膜とした場合について、磁化容易軸方向での保磁力 Hceを比較して示した図である。

) 【図7】軟磁性膜の耐腐蝕性について示した図である。

【図8】軟磁性膜のTEM像を示した図である。

【図9】軟磁性膜の結晶相と粒界の組成をEDSにより 測定した組成分析結果について示した図である。

【図10】磁場を印加せずに成膜した軟磁性膜を拡大したTEM像を示した図である。

【図11】軟磁性膜の応力σ及び異方性磁界Hkについて示した図である。

【図12】記録用のインダクティブへッドの概要を示した図である。

10 【図13】インダクティブヘッドの製造工程例について 示した図(その1)である。

【図14】インダクティブヘッドの製造工程例について 示した図(その2)である。

【図15】インダクティブヘッドの製造工程例について 示した図(その3)である。

【符号の説明】

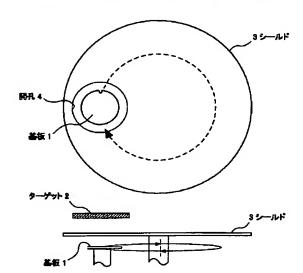
10 インダクティブヘッド

12 ヨーク

15 磁極(軟磁性膜)

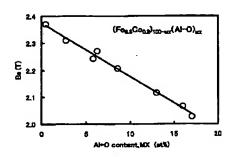
20 磁気記録媒体

【図 1 】 公転成膜を行うRFマグネトロンスパッタ装置の例を示した図



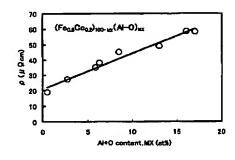
[図2]

実施例の軟磁性膜における飽和磁束密度Bsと (AI+O) 含有量MXとの関係について示した図



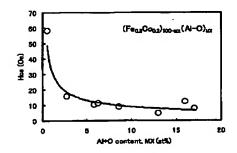
【図3】

実施例の軟磁性膜における比抵抗ρと(A I +O)含有量 MXとの関係について示した図



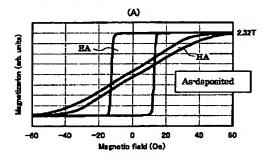
【図4】

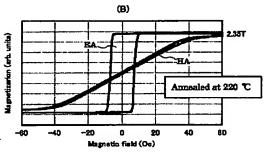
実施例の磁性膜について磁化容易軸方向で測定した 保磁力Hceと、(AI+O)含有量MXとの関係 を示した図



[図5]

成膜した直後及び熱処理した後の軟磁性層について、 磁化困難軸方向と磁化容易軸方向で測定された 磁化曲線を示す図





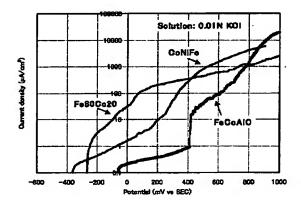
【図6】

軟磁性膜を単層とした場合と、軟磁性膜を含む 積層膜とした場合について、磁化容易軸方向での 保磁力Hooを比較して承した図



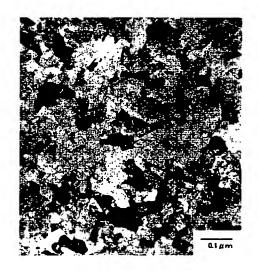
【図7】

秋磁性膜の耐露蝕性について示した図



【図8】

軟磁性膜のTEM像を示した図

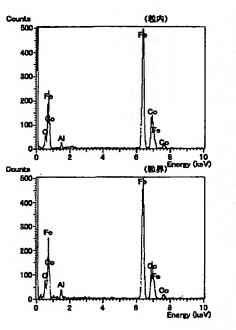


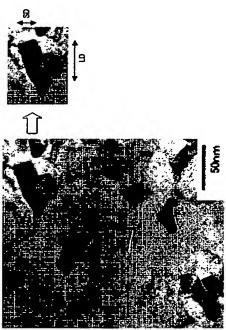
【図9】

【図10】

軟磁性膜の結晶相と粒界の組成をEDSにより 製定した組成分析的量について最した図

磁場を印可せずに成蹊した軟磁性膜を拡大した TEM像を示した図



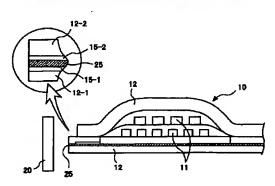


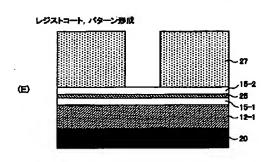
【図12】

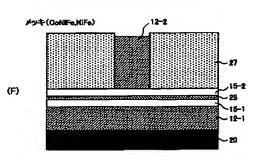
【図14】

記録用のインダクティブヘッドの概要を示した図

インダクティブヘッドの製造工程例について示した図(その2)





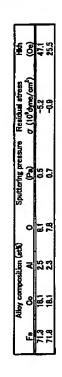


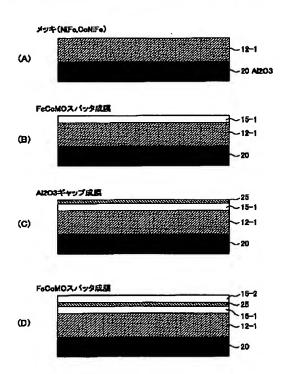
【図11】

【図13】

軟磁性膜の応力σ及び異方性磁界Hkについて示した図

インダクティブヘッドの製造工程例について示した菌(その1)

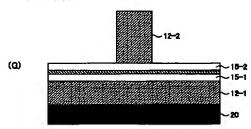




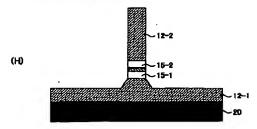
【図15】

インダクティブヘッドの製造工程例について示した図(その3)

レジスト除去



ドライエッチング、磁極先續部形成



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

FΙ

テーマコート' (参考)

HO1F 10/16

HO1F 10/16

(72)発明者 上原 裕二

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 大塚 善徳

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

Fターム(参考) 5D033 BA02 DA01 DA03

5D093 BD08 JA06

5E049 BA11 BA12 CB02

(54) SOFT-MAGNETIC MEMBRANE AND MAGNETIC HEAD FOR

RECORDING USING THE MEMBRANE (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a soft-magnetic material which is provided

with a high saturation magnetic flux density Bs, and also exhibits preferable soft-

magnetic properties directly after membrane deposition or after a low temperature heat

treatment.

SOLUTION: The soft-magnetic membrane contains Fe, Co, a metal element M and

oxygen O so as to satisfy the compositional formula of (Fe1-aCoa)xMyOz, and the

metallic element M is one selected from the groups consisting of Al, B, Ga, Si, Ge, Y, Ti,

Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Rh, Ru, Ni, Pd and Pt or an alloy consisting of them. The

compositional formula satisfies a=0.05 to 0.65, y=0.2 to 9 at%, z=1 to 12 at%, y+z=15

at%, and x=(100-y-z) at%. The soft-magnetic membrane has a crystal structure consisting

of a bcc phase having a crystal grain size of =50 nm as the main phase, and the metallic

element M and oxygen O are made into solid solution in the bcc phase.

COPYRIGHT: (C)2002, JPO